

**تعريف بالرموز:**

$n$	عدد العينات
$m$	عدد المفردات
$R$	المدى : أعلى قيمة في العينة – ادنى قيمة في العينة
$X_i$	المفردة
$P_i$	نسبة الوحدات المعابة في العينات الى عدد الوحدات الكلية
$C_i$	عدد الشوائب في العينة
$\bar{C}$	نسبة الوحدات المعابة الى عدد العينات
$\sigma_i$	الانحراف المعياري
$\bar{X}_i$	المتوسط الحسابي للعينة $i$
$\bar{X}$	متوسط المتوسطات الحسابي (الخط المركزي)
$A_2, B_1, B_2, D_3, D_4$	عبارة عن قيمة ثنائية تعطى في السؤال او تستخرج من جدول القيم الثابتة حسب قيمة عدد المفردات $m$
<b>UCL</b>	الحد الاعلى للسيطرة
<b>LCL</b>	الحد الادنى للسيطرة
$\sum \bar{X}_i$	مجموع متوسطات جميع العينات
$\sum R_i$	مجموع مدى جميع العينات

**خرائط السيطرة للوسط الحسابي:**

$\bar{X}_i = \frac{X_1 + X_2 + X_3 + \dots + X_i}{n}$	$\bar{X}_i$
$UCL = \bar{X} + (A_2 * \bar{R})$	<b>UCL</b>
$LCL = \bar{X} - (A_2 * \bar{R})$	<b>LCL</b>
$\bar{R} = \frac{\sum R_i}{n}$	$\bar{R}$
$\bar{X}_{new} = \frac{\sum \bar{X}_i - (\text{مجموع متوسطات القيم المرفوضة})}{n - \text{عدد القيم المرفوضة}}$	$\bar{X}_{new}$
$\bar{R}_{new} = \frac{\sum R_i - (\text{مجموع مدى القيم المرفوضة})}{n - \text{عدد القيم المرفوضة}}$	$\bar{R}_{new}$

خرائط السيطرة للمدى:	
$UCL = \bar{X} + (A_2 * \bar{R})$	UCL
$LCL = \bar{X} - (A_2 * \bar{R})$	LCL
$\bar{R} = \frac{\sum Ri}{n}$	$\bar{R}$

خرائط السيطرة للانحراف المعياري:	
$UCL = B_2 * \bar{\sigma}$	UCL
$LCL = B_1 * \bar{\sigma}$	LCL
$\sigma_i = \frac{\sqrt{\sum xi^2 - m\bar{x}^2}}{m - 1}$	$\sigma_i$
$\sum xi^2 = X_1^2 + X_2^2 + X_3^2 + \dots + X_i^2$	$\sum xi^2$
$\bar{\sigma} = \frac{\sum \sigma_i}{n}$	$\bar{\sigma}$

خرائط السيطرة للوحدات المعيبة (المرفوضة):	
$UCL = \bar{P} + 3 * \sqrt{\frac{\bar{P} * (1 - \bar{P})}{m}}$	UCL
$LCL = \bar{P} - 3 * \sqrt{\frac{\bar{P} * (1 - \bar{P})}{m}}$	LCL
$\bar{P} = \frac{\sum Ci}{n}$	$\bar{P}$
عدد الوحدات المعيبة في العينة $i$ مقسومة على عدد الوحدات الكلية (نسبة المعاب الى الكل)	$P_i$

خرائط السيطرة للشوائب:	
$UCL = \bar{C} + 3 * \sqrt{\bar{C}}$	UCL
$LCL = \bar{C} - 3 * \sqrt{\bar{C}}$	LCL
$\bar{C} = \frac{\sum Ci}{n}$	$\bar{C}$